

## S-box による xorshift 乱数の非線形化 Nonlinearization of xorshift random numbers with S-box

劉 忠達<sup>†</sup> 佐々木 慶文<sup>†</sup>  
Zhongda Liu Yoshifumi Sasaki

### 1. はじめに

Xorshift [1]乱数生成法は排他的論理和とビットシフト演算のみで疑似乱数(以降、乱数)を生成するので、非常に高速である。これまでに、xorshift をベースとした高速な乱数生成法[2][3]が次々と提案されているが、これら乱数生成法は、内部状態であるコンパニオン行列が推測しやすく、そのまま暗号に応用することができない。そこで、本研究では、DES 暗号に使われている一方向性関数 S-box を用いて xorshift 乱数の非線形化を行った。更に均等分布をするようにメルセンヌ・ツイスタの調律と呼ぶ変換を実施した。評価実験では、非線形化した乱数に対して NIST 乱数検定を行い、元の xorshift 乱数と比較した。その結果、乱数の性質が向上していることがわかった。

### 2. Xorshift 乱数

整数は  $w$  ビットのバイナリベクトルで表される ( $w = 32$  或は  $64$ )。  $w$  ビットのベクトル  $x$  と行列  $L^a$  との掛け算  $L^a x$  は C 言語のビット左シフト演算  $x \ll a$  で実現できる ( $a < w$ )。  $L$  は  $w \times w$  バイナリ行列であり、対角項は 1、それ以外は 0 になる。  $L^a$  は対角項から右上に  $a$  個ずれた場所に 1 になっている行列である。そして、XOR 処理を追加した  $x \wedge (x \ll a)$  は  $(I + L^a)x$  を実現することができる ( $I$  は単位行列)。同様に右シフト演算を用いて、  $x \wedge (x \gg b)$  で  $(I + R^b)x$  を表現できる。適切な  $a, b, c$  (表 1) を選び、  $T = (I + L^a)(I + R^b)(I + L^c)$  で構成したコンパニオン行列  $T$  は可逆行列である。  $T$  のなす一般線形群の位数は  $2^w - 1$  である。  $Tx, T^2x, \dots, T^kx = x$  ( $k = 2^w - 1$ ) によって、周期が  $2^w - 1$  の乱数を生成することができる。

表 1  $a, b, c$  (の候補 ( $w = 32$ ))

|           |           |            |           |            |            |            |            |            |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1, 3, 10  | 1, 5, 16  | 1, 5, 19   | 1, 9, 29  | 1, 11, 6   | 1, 11, 16  | 1, 19, 3   | 1, 21, 20  | 1, 27, 27  |
| 2, 5, 15  | 2, 5, 21  | 2, 7, 7    | 2, 7, 9   | 2, 7, 25   | 2, 9, 15   | 2, 15, 17  | 2, 15, 25  | 2, 21, 9   |
| 3, 1, 14  | 3, 3, 26  | 3, 3, 28   | 3, 3, 29  | 3, 5, 20   | 3, 5, 22   | 3, 5, 25   | 3, 7, 29   | 3, 13, 7   |
| 3, 23, 25 | 3, 25, 24 | 3, 27, 11  | 4, 3, 17  | 4, 3, 27   | 4, 5, 15   | 5, 3, 21   | 5, 7, 22   | 5, 9, 7    |
| 5, 9, 28  | 5, 9, 31  | 5, 13, 6   | 5, 15, 17 | 5, 17, 13  | 5, 21, 12  | 5, 27, 8   | 5, 27, 21  | 5, 27, 25  |
| 5, 27, 28 | 6, 1, 11  | 6, 3, 17   | 6, 17, 9  | 6, 21, 7   | 6, 21, 13  | 7, 1, 9    | 7, 1, 18   | 7, 1, 25   |
| 7, 13, 25 | 7, 17, 21 | 7, 25, 12  | 7, 25, 20 | 8, 7, 23   | 8, 9, 23   | 9, 5, 14   | 9, 5, 25   | 9, 11, 19  |
| 9, 21, 16 | 10, 9, 21 | 10, 9, 25  | 11, 7, 12 | 11, 7, 16  | 11, 17, 13 | 11, 21, 13 | 12, 9, 23  | 13, 3, 17  |
| 13, 3, 27 | 13, 5, 19 | 13, 17, 15 | 14, 1, 15 | 14, 13, 15 | 15, 1, 29  | 17, 15, 20 | 17, 15, 23 | 17, 15, 26 |

### 3. Xorshift 乱数の非線形化

内部状態であるコンパニオン行列  $T$  を決めるパラメータは表 1 の通りに限定されるため、鍵全数探索攻撃などでパラメータが解明される可能性が非常に高く、そのままでは

<sup>†</sup> 石巻専修大学 理工学部  
Faculty of Science and Engineering,  
Ishinomaki Senshu University

暗号に応用することができない。そこで、本研究では、図 1 のように、DES 暗号に使われている一方向性関数 S-box[4] を用いて xorshift 乱数の非線形化を行う。

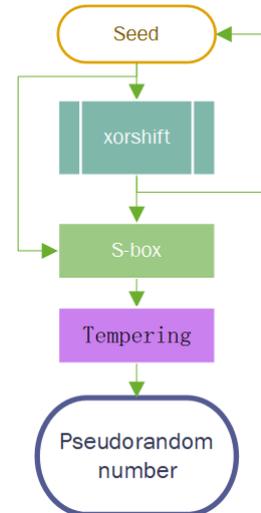


図 1 非線形化の流れ

32 ビットのシードを xorshift に入力すると、内部のコンパニオン行列  $T$  によって線形変換されたベクトルが出力される。この出力を新たなシードとして xorshift に入力し、次のベクトルを得る。このようにして、ベクトルのシーケンスが生成される。

S-box は DES 暗号[4]の換字 (substitution) 処理を行う。1 つの S-box では、内部の換字表によって 6 ビットのブロックを 4 ビットに変換する。本研究では、xorshift の入力と出力からなる 48 ビットのベクトルを 8 つの S-box で換字処理し、32 ビットの乱数列  $y_0, y_1, y_2, \dots$  を生成する。しかし、S-box の換字処理によって乱数列に偏りが生じたため、メルセンヌ・ツイスタ[5]の調律行列  $S$  をかけて  $Sy_0, Sy_1, Sy_2, \dots$  を出力し、均等分布をするように改良した。

### 4. NIST 検定

暗号に応用する乱数列の性質を解析するには、統計的な検定手法を用いて乱数列の性質を調べることができる。NIST 検定を用いるのが一般的である。

本研究が使用した NIST Special Publication 800-22 Revision 1a [5]では、以下の検定が採用されている。

- (1) Frequency Test  
一様性の検定
- (2) Frequency Test within a Block  
ブロック単位の一様性の検定
- (3) Runs Test  
連の検定
- (4) Test for Longest Run of Ones in a Block

ブロック単位の最長連検定

- (5) Binary Matrix Rank Test  
2 値行列階数検定
- (6) Discrete Fourier Transform (Spectral) Test  
離散フーリエ変換検定
- (7) Non-overlapping Template Matching Test  
重なりのないテンプレート適合検定
- (8) Overlapping Template Matching Test  
重なりのあるテンプレート適合検定
- (9) Maurer's "Universal Statistical" Test  
同じパターンの出現間隔を用いた検定
- (10) Linear Complexity Test  
線形複雑度検定
- (11) Serial Test  
パターンの長さとお出現の頻度に関する検定
- (12) Approximate Entropy Test  
近似エントロピー検定
- (13) Cumulative Sums (Cusum) Test  
累積和検定
- (14) Random Excursions Test  
ランダム偏差検定
- (15) Random Excursions Variant Test  
種々のランダム偏差検定

検定ごとに  $p$ -value という数値が得られる。  $p$ -value は、検定した標本が真の乱数列である確率を表す。 NIST 検定では、有意水準  $\alpha = 0.01$  であり、  $p$ -value  $< 0.01$  の時に良い乱数列ではないと判断する。そして、複数の標本系列 (1000 程度を推奨している) に対し検定を行い、以下の 2 つ指標で評価する。

1.  $p$ -value の一様性
2.  $p$ -value  $\geq 0.01$  の割合

1. では、  $p$ -value が区間  $[0, 1)$  で一様に分布しているかどうかを調べる。  $[0, 1)$  を 10 の区間に分割し、分割した区間ごとの頻度が一様になっているかどうかをカイ 2 乗検定する。カイ 2 乗検定により得られた  $p$ -value が 0.0001 以上ならば、良い乱数列乱数であると判断する。また、2. では、標本の数を  $m$  としたとき、0.01 以上となる  $p$ -value の数の割合が  $(1 - \alpha) \pm 3 \sqrt{\frac{(1-\alpha)\alpha}{m}}$  の範囲 ( $m = 1000$  の時、約 0.9805607 以上) に入っている場合は、乱数列は良い乱数であると判断する。

本研究では、Intel Xeon Silver 4280 CPU (2.10GHz) の環境で 1000 標本の NIST 検定を行った。このために、同じシードを用いて、提案する非線形化アルゴリズムと xorshift より乱数列を生成した。乱数列のサイズは 130MB とした。生成速度は xorshift が 5.4Gbps、提案手法が 0.2Gbps であった。8 つの S-box の換字処理が速度の低下を引き起こしたと考えられる。

検定結果として、xorshift の乱数列は (5) 2 値行列階数検定において、全ての標本について失敗した。節 2 で述べたように、xorshift は 2 値行列の掛け算を行って乱数を生成するので、ある種の線形従属性がある。そのために、関連する 2 値行列階数検定が全て失敗したと考えられる。一方、提案する非線形化アルゴリズムの乱数列の一部は (2) ブロック単位の一様性の検定と (11) パターンの長さとお出現の頻度に関する検定が失敗した。S-box 換字表の調整によって改善できると考えられる。

## 5. まとめ

本研究では、暗号に応用するために xorshift 乱数の非線形化を行った。NIST 検定によって、乱数列の性質は良好であることが分かった。課題として、乱数生成速度の改善が挙げられる。

## 参考文献

- [1] George Marsaglia, "Xorshift rngs", Journal of Statistical Software, Vol.8, No.14 (2003).
- [2] François Panneton, Pierre L'ecuyer, "On the xorshift random number generators", ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS), Vol.15, No.4 (2005).
- [3] Sebastiano Vigna, "Further scramblings of Marsaglia's xorshift generators", Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol.315 (2017).
- [4] National Institute of Standards and Technology, "Data Encryption Standard", Federal Information Processing Standards Publication, No. 46 (1977)-
- [5] Makoto Matsumoto, Takuji Nishimura, "Mersenne twister: a 623-dimensionally equidistributed uniform pseudo-random number generator." ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS), Vol.8, No.1 (1998).
- [6] Andrew Rukhin, Juan Soto, James Nechvatal, et al. "A statistical test suite for random and pseudorandom number generators for cryptographic applications", NIST Special Publication 800-22 Revision 1a (2010).